

Afisarea articolelor 1-1(1) pentru cuvântul-cheie "oxid semiconductor"

Annealing effect on UV detection properties of ZnO: AL structures

Nagpal Rajat¹, Chiriac Maxim¹, Sereacov Alexandr¹, Bîrnaz Adrian¹, Ababii Nicolai¹, Lupan Cristian¹, Buzdugan Artur¹, Siebert Leonard², Pauporte Thierry³, Lupan Oleg³²⁴¹

¹ Technical University of Moldova,

Journal of Engineering Sciences

4 / 2023 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-215



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 01.06.2024, accesat: 01.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

